# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 18.12.1992

(51)Int.CI.

CO3C 3/085 CO3C 14/00 3/08 HO1B HO5K 1/03

(21)Application number: 03-143465

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

14.06.1991

(72)Inventor: KOMORI KIYOTAKA

YAMAKAWA SEISHIRO

**NAKA ATSUSHI** 

YAMAMOTO SHIGERU KOKUBO TADASHI

## (54) GLASS COMPOSITION AND SUBSTRATE FOR CIRCUIT

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a glass composition having improved fiber-forming adaptability, excellent dielectric characteristics even in a high-frequency band and good chemical durability.

CONSTITUTION: A glass composition comprising 40-65mol% SiO2, 20-45mol% at least one of CaO, SrO and Bad. 5-25mol% at least one of TiO2 and ZrO2, 0.5-15mol% NbO5/2 and 0.5-15mol AlO3/2 and ≥85mol total of these oxides, having ≥9 dielectric constant (1MHz, 25°C) and fiber-forming adaptability.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-367537

(43)公開日 平成4年(1992)12月18日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> C 0 3 C H 0 1 B H 0 5 K	3/085 14/00 3/08 1/03	<b>識別記号</b> B B	庁内整理番号 6971-4G 6971-4G 9059-5G 7011-4E	FI			技術表示箇所	
				!	審査請求	未請求	請求項の数3(全 11 頁)	
(21)出願番号	<del>}</del>	<b>特顯平3-143465</b>		(71)出願人		32 工株式会社	±	
(22)出顧日		平成3年(1991)6月	月14日		大阪府門	<b>門真市大</b> 等	方大字門真1048番地	
				(71)出願人	0002322	43		
						3.硝子株式 大津市晴島	式会社 第2丁目7番1号	
				(72)発明者	古森	青孝		
					大阪府門	<b>門真市大</b> 等	字門真1048番地松下電工株	
					式会社内	勺		
				(72)発明者	山河 着	青志郎		
					大阪府門	<b>『真市大</b> 』	字門真1048番地松下電工株	
					式会社内	勺		
				(74)代理人	弁理士	松本	<b>式</b> 彦	
							最終頁に続く	

## (54)【発明の名称】 ガラス組成物および回路用基板

## (57)【要約】

【目的】 良好な繊維化適性があって高周波域にも優れた誘電特性を有し、化学的耐久性に富むガラス組成物を提供する。

【構成】 SiO<sub>2</sub> を40~65モル%、CaO, SrO およびBaOの少なくともひとつを20~45モル%、TiO<sub>2</sub> およびZrO<sub>2</sub> の少なくともひとつを5~25モル%、NbO<sub>5/2</sub> を0.5~15モル%、AlO 3/2 を0.5~15モル%それぞれ合み、これらの酸化物の合計量が85モル%以上であり、比誘電率(1ME z, 25℃)9以上の繊維化適性を有するガラス組成物。

ない。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 SiO<sub>2</sub> を40~65モル%、CaO, SrOおよびBaOの少なくともひとつを20~45モ ル%、TiO2 およびZrO2 の少なくともひとつを5 ~25モル%、NbOs/2 を0.5~15モル%、Al  $O_{3/2}$  を $0.5 \sim 15$  モル%それぞれ含み、これらの酸 化物の合計量が85モル%以上であり、比誘電率(1M Hz, 25℃) 9以上の繊維化適性を有するガラス組成

【請求項2】 SiO2 の含有量が46~60モル%、 CaO, SrOおよびBaOの少なくともひとつの含有 量が25~40モル%、TiO2およびZrO2 の少な くともひとつの含有量が7~24モル%、NbO6/2の 含有量が1~10モル%、A1O2/2 の含有量が1~1 0モル%である請求項1記載のガラス組成物。

【請求項3】 請求項1または2記載のガラス組成物の 繊維からなる補強材で樹脂を強化してなる回路用基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

回路用基板に関する。

[0002]

【従来の技術】高度情報化時代を迎え、情報伝送はより 高速化・高周波化の傾向にある。自動車電話やパーソナ ル無線等の移動無線、衛星放送、衛星通信やCATV等 のニューメディアでは、機器のコンパクト化が推し進め られており、これに伴い誘電体共振器等のマイクロ波用 回路素子に対しても小型化が強く望まれている。

【0003】マイクロ波用回路素子の大きさは、使用電 播する電磁波の波長入は、真空中の伝播波長を入。とす ると $\lambda = \lambda_0 / (\epsilon_L)^{0.5}$  となる。したがって、素子 は、使用されるプリント回路用基板の誘電率が大きい 程、小型になる。また、基板の誘電率が大きいと、電磁 エネルギーが基板内に集中するため、電磁波の漏れが少 なく好都合でもある。

【0004】上記のプリント回路用基板として、樹脂を ガラス組成物の繊維からなる補強材(以下、適宜「ガラ ス製補強材」と言う) で補強してなる基板がある。この プリント回路用基板は、アルミナ等のセラミック系基板 40 に比べ、価格や後加工(切断、孔開等)の点で優れる。 このプリント回路用基板の誘電率を高める方法として、 ポリフッ化ビニリデン (ε, =13) やシアノ樹脂 (ε, =16~20) など比誘電率の高い樹脂を用いる方法 があるが、この場合、誘電損失が大きく、高周波域では 誘電特性の安定性にも問題があり、特に高周波(特に1 00 MHz以上) 用としての適性に欠けるため、余り適切 な対策とは言えない。

【0005】また、高比誘電率無機粒子(例えば、T1

るという誘電率向上策もあるが、高比誘電率無機粒子の 不均一分散により基板面に比誘電率の不均一が生じると いう問題があったり、粒子・樹脂界面の現出は長期信頼 性の面で好ましくないため、やはり適切な対策とはいえ

2

【0006】上記以外に、ガラス製補強材(例えば、ガ ラスクロス)に高比誘電率のものを用いる誘電率向上策 がある。通常の補強材用のガラスクロスは、Eガラスと 呼ばれるSiOz -Alz Oz -CaO系ガラス組成物 10 の繊維からなる。このEガラスは、より具体的には、S iOz:50~60重量%、AlzOz:13~16重 量%、B<sub>2</sub> O<sub>3</sub> : 5~9重量%、MgO:0~6重量 %、CaO:15~25重量%、Na2 O+K2 O:0 ~1 重量%、F:0~1 重量%という組成を有してお り、比誘電率は6~7程度であって、比誘電率はそれほ ど高くない。

【0007】高比誘電率のガラス組成物としては、Pb 〇を多量に含有する鉛系ガラス組成物がある。例えば、 PbO:72重量%、SiO2:26重量%、B 【産業上の利用分野】この発明は、ガラス組成物および 20 g C g : 1 . 5 重量%、Kg O : 0 . 5 重量%の組成の 鉛系ガラス組成物は、12.2の比誘電率を有する。し かし、鉛系ガラス組成物の場合、繊維化(直径7~9μ m) が難しいという問題がある。ガラス溶融時にPbO の蒸発が激しくて不均質になって紡糸工程で糸切れが多 発するのである。また、鉛系ガラス組成物の場合、補強 材として非常に適切なガラスクロス化が困難であるとい う問題がある。ガラスクロスの製造の場合には、一次パ インダーを除去するための熱処理工程があるが、鉛系ガ ラス組成物は歪み点が低く劣化し易いため十分な処理を 磁波の波長が基準となる。比誘電率ε,の誘電体中を伝 30 施すことが難しい。一次パインダーの除去処理が十分で ないガラスクロスは基板の長期信頼性低下の原因とな る。それに、鉛系ガラス組成物の場合、鉛が有毒である ため取扱が容易でないという問題もあるし、100MHz 以上の高周波域での誘電損失(tan δ)が大きいとい う問題もある。

> 【0008】また、プリント回路用基板の補強材として 用いるガラスは、化学的耐久性も必要である。というの は、プリント回路用基板に回路を形成する際に様々な化 学処理を経るが、この処理で補強材が損傷を受けないこ とが必要だからである。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、上記事情 に鑑み、良好な繊維化適性があって高周波域にも優れた 誘電特性を有し、化学的耐久性に富むガラス組成物を提 供することを第1の課題とし、高周波域でも優れた誘電 特性を有し長期信頼性の高い回路用基板を提供すること を第2の課題とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた Oz 粒子、BaTiOz 粒子) を分散させた樹脂を用い 50 め、発明者らは、SiOz - BaO-TiOz - ZrO

2 系ガラス組成物に着目した。このガラス組成物は非鉛 系であって誘電特性が良好であるし、化学的耐久性(耐 酸性、耐アルカリ性、耐水性)に富むからである。しか しながら、失透温度が高くて繊維化が難しいという問題 がある。ガラス繊維を得る場合、200~800個の小 穴を底にあけたブッシングと呼ばれる白金製ポットの前 記小穴から融液を引き出し繊維を得るのであるが、失透 温度が高いとブッシングの底に失透による結晶が生じて 融液流出が妨げられ糸切れが起こる。普通、ブッシング 底部の温度と繊維の巻き取り速度の制御により、失透を 10 含有量が25~40モル%、TiO2 およびZrO2 の 抑えながらガラス繊維を得るのであるが、失透温度が触 液粘度が102.5 ポアズ (316ポアズ) となる温度を 越えると制御し切れないのである。

【0011】そこで、発明者らは、必要な誘電特性や化 学的耐久性を確保しつつ繊維化適性をもたせる方途を求 めて鋭意検討を続け、前記のSiO: -BaO-TiO 2 - ZrO2 系ガラス組成物に適当量のNbO5/2 を添 加することが、失透温度が融液粘度が102.5 ポアズ (316ポアズ) となる温度を越えないようにすること に有効であるという知見を得ることができた。

【0012】しかしながら、NbOs/2 の添加だけで十 分な繊維化適性をもたせることは困難であった。失透温 度と融液粘度が102.5 ポアズとなる温度との差がなか なか十分に大きくならないからである。失透温度と融液 粘度が102.5 ポアズ温度との差が小さいと、ブッシン グ内の温度変化により部分的なガラス融液温度の低下が 生じ、失透に伴う結晶化が起こり糸切れし易くなるた め、繊維化のためのコントロールが非常に難しく、繊維 化適性が十分とは言えないのである。

【0013】そのため、発明者らは、さらに検討を続 30 け、NbOs/2の添加に加え適当量のAlOs/2を添加 することが非常に有効であるという知見を得ることがで きたのである。すなわち、SiO2 -BaO-TiO2 - Z r O<sub>2</sub> 系ガラス組成物は、必要な誘電特性を確保で きる組成範囲においては失透によって主にSiOz系の クリストパライト結晶とBaO-TiO2-ZrO2系 の結晶が析出するのであるが、適当量のNbOs/2の添 加は、後者のBaO-TiO2-ZrO2系結晶の析出 を抑制するために失透温度の低下が起こるけれども、前 者のSIO2 系クリストパライト結晶の析出は抑制し切 40 れず、失透温度の低下の程度に限度があったのである。 そこで、同時に適当量のA103/3 を添加することで、 SiO2 系クリストパライト結晶の析出も十分に抑制 し、更に失透温度を低下させられ、また、融液粘度が上 昇するため、失透温度と10<sup>2.5</sup> ポアズ温度との差がよ り大きくさせられるということを見いだせたのである。 N b O 6/2 抜きでA I O 8/2 の添加だけでは失透温度を 102.5 ポアズ温度以下にするには至らない。

【0014】したがって、第1の課題を解決するため、

~65モル%、CaO、SrOおよびBaOの少なくと もひとつを20~45モル%、TiO2 およびZrO2 の少なくともひとつを5~25モル%、NbO5/2を 0. 5~15モル%、A1O<sub>3/2</sub> を0. 5~15モル% それぞれ含み、これらの酸化物の合計量が85モル%以 上であり、比誘電率(1 MHz, 25℃)9以上の繊維化 適性を有する構成をとり、請求項2記載の発明のガラス 組成物は、加えて、SIO2 の含有量が46~60モル %、CaO, SrOおよびBaOの少なくともひとつの 少なくともひとつの含有量が7~24モル%、NbO 5/2 の含有量が1~10モル%、AlO<sub>3/2</sub> の含有量が

【0015】そして、前記第2の課題を解決するため、 請求項3記載の発明にかかる回路用基板は、請求項1ま たは2記載のガラス組成物の繊維からなる補強材で樹脂 を強化してなる構成をとっている。以下、この発明を詳 しく説明する。この発明のガラス組成物は、上記の組成 構成をとるため、以下のように、9以上の比誘電率(1 MHz, 25℃) や良好な繊維化適性を始めとして優れた 20 特性が確保できるようになる。

1~10モル%とする構成をとっている。

【0016】① 比誘電率 (1MHz、25℃) 9以上の 高誘電率である。② 誘電損失 (1 MHz、25℃) 即ち tan 60.6%以下の低損失である。③ 100 MHz の高周波域でも、上記比誘電率および誘電損失の変化が 僅かで、優れた高周波誘電特性である。④ 化学的耐久 性(耐酸性、耐アルカリ性、耐水性)に富む。

【0017】⑤ 失透温度が融液粘度が102.5 ポアズ となる温度より に低く、極めて良好な繊維化適性を有 する。失透温度と102.5 ポアズ温度の間の温度差は8 5℃以上にもなるのである。⑥ 歪み点が約600℃と 高い。この発明のガラス組成物の組成範囲を上記のよう に限定した理由は、以下の通りである。

【0018】SiO2:40~65モル%(より好まし くは46~60モル%)

SіО2 は、ガラスの骨格を形成する成分であり、40 モル%未満だと失透温度の上昇と融液粘度の低下を招来 し必要な繊維化適性の確保が難しくなるとともに、化学 的耐久性も十分でなくなる。65モル%を上回ると9以 上の比誘電率の確保が難しいとともに、ガラス粘度が高 く融液化困難で繊維化し難くなる。

【0019】CaO、SrOおよびBaOの少なくとも ひとつ:20~45モル% (より好ましくは25~40 モル%)

CaO、SrOおよびBaOは、ガラス構造の修飾イオ ンとして作用し、融液化を容易とする。また、併用使用 は失透温度の低下をもたらす。CaO、SrOおよびB a Oは比誘電率を上昇させる働きをする。20モル%未 満だと、融液が得にくく繊維化適性が低下するとともに 請求項1記載の発明のガラス組成物は、S1O₂を40 50 9以上の比誘電率の確保が難しい。45モル%を越える

と失透温度の上昇と融液粘度の低下を招来し必要な繊維 化適性の確保が難しくなる。

【0020】 TiO2 およびZrO2 の少なくともひとつ:  $5\sim25$  モル% (より好ましくは $7\sim24$  モル%) TiO2、ZrO2 は比誘電率を上昇させる働きと化学的耐久性を高める働きがある。 TiO2 とZrO2 の併用が望ましく、TiO2をZrO2 よりも多くすることが多い。 5 モル%未満だと9以上の比誘電率や必要な化学的耐久性の確保が難しい。 25 モル%を越えると失透温度が上昇し繊維化適性が失われる。

【0021】NbO<sub>5/2</sub>:0.5~15モル% (より好ましくは1~10モル%)

N b O<sub>6/2</sub> は比誘電率の低下を伴わずに失透温度を大きく低下させる働きがある。0.5 モル 米未満では必要な添加効果があらわれず、15 モル 米を越えると逆に失透温度の上昇をもたらす。

A I O<sub>1/2</sub> : 0. 5~15モル% (より好ましくは1~10モル%)

A 1 O<sub>1</sub>/1 はガラスの骨格を形成する成分であり、失透 温度の低下と、融液粘度の上昇をもたらす。 0.5 モル 20 %未満では必要な添加効果があらわれず、15 モル%を 越えると比誘電率が低下するとともに、過度のガラス粘 度上昇を招来し融液化が困難で繊維化し難くなる。

【0022】また、上記酸化物の合計量が85モル%未満だと、9以上の比誘電率の確保が難しかったり、必要な繊維化適性の確保が難しくなる。なお、この発明のガラス組成物は、15モル%以下の範囲で、L12O, Na2O, K2O, ZnO, MnO2, TaO $_{5/2}$ . BO  $_{3/2}$ , LaO $_{3/2}$ , CeO $_{2}$  等の酸化物を少なくともひとつ含んでいてもよい。

【0023】上記ガラス組成物を作るための原料としては、酸化物(複合酸化物を含む)、炭酸塩、硫酸塩、塩化物、フッ化物など様々な化合物が使用でき、要は上記組成が得られさえすればよい。この発明の回路用基板の場合、上記のガラス組成物の繊維からなる補強材で樹脂が補強されており、プリント回路が作り込まれるものである。ガラス繊維製補強材はプリント回路用基板の機械的強度や寸法安定性を向上させる。

【0024】ガラス繊維製補強材の形態としては、クロス状の他に、マット状や単なるフィラメント状のものも 40 挙げられる。クロスやマットの場合、通常、繊維径 $0.5\sim20\,\mu$ m、厚み $15\,\mu$ m $\sim1.5$ mm程度のものが用いられる。フィラメントの場合、通常、繊維径 $2\sim5$ 0 $\mu$ m、長さ $20\sim300\,\mu$ m程度のものが用いられる。

【0025】補強材と複合化される樹脂は、特に限定さができれないが、高周波域の用途では、高周波損失の少ない 【0(低tan δ)樹脂が好ましく、例えば、PPO(ポリ 補強をフェニレンオキサイド)樹脂、フッ素樹脂(例えば、テ 機粒ラフロン:デュポン社の商品名のようなポリフッ化エチレ 50 よい。

ン系樹脂)、ポリカーポネート、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリスチレン 等が挙げられる。これらの樹脂の比誘電率 ε r は、普通、2.0~3.2程度である。より比誘電率の大きな樹脂(例えば、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリフッ化ビニリデン、フェノール樹脂等)の場合、比誘電率の点では好ましいが、誘電損失が大きく、特に高周波用には適さない。

【0026】プリント回路用基板は、通常、厚みが0. 1~2mm程度であり、樹脂と補強材の割合(体積割合)は、通常、樹脂:30~95体積%、補強材:5~70体積%である。プリント回路用基板を製造する場合、例えば、予め作製しておいた樹脂ワニスをガラスクロスに含浸させて乾燥し、ついで、得られた樹脂含浸クロス複数枚を積層して(必要に応じて)金属箔を表面に配しておいて、金型で加熱加圧成形するようにする。そうすると、図1にみるように、ガラスクロス1に樹脂2が複合化され表面に金属箔3を有するプリント回路用基板4が完成する。

#### 20 [0027]

【作用】この発明のガラス組成物は、 $SiO_2$  を $40\sim65$  モル%、 $CaO_1$  SrOおよびBaOの少なくともひとつを $20\sim45$  モル%、 $TiO_2$  および $ZrO_2$  の少なくともひとつを $5\sim25$  モル%、 $NbO_{5/2}$  を $0.5\sim15$  モル%、 $AIO_{3/2}$  を $0.5\sim15$  モル%とれぞれ合み、これらの酸化物の合計量を85 モル%以上とする組成である。

【0028】そのため、このガラス組成物、および、ガラス組成物の繊維からなる補強材を用いた回路用基板 は、以下のような特徴を有する。まず、ガラス組成物と補強材は、比誘電率(1 MHz、25℃)9以上と高比誘電率であり、誘電損失(1 MHz、25℃)即ちtan60.6%以下の低損失であって、しかも、100 MHzの高周波域でも、上記比誘電率および誘電損失の変化が僅かで、優れた高周波誘電特性を有する。さらに、化学的耐久性(耐酸性、耐アルカリ性、耐水性)に富む(Eガラスよりに優れる)ため、加工時の化学処理での損傷の問題がない。また、PbOを多量に含む鉛系ガラスの場合の毒性等の問題もない。

0 【0029】ガラス組成物については、失透温度が融液 粘度が102.5ポアズとなる温度よりも に低いため、 繊維化適性に優れ、容易に補強材用ガラス繊維とすることができるし、また、歪み点が約600℃と高く、クロス化の際の一次パインダー除去処理も適切に行えるため、補強材として有用な適切なガラスクロスとすることができる。

【0030】この発明にかかる回路用基板については、 補強材で誘電特性を高める構成であって、高比誘電率無 機粒子で誘電特性を高める構成でないため長期信頼性も よい。

[0031]

【実施例】以下、実施例および比較例の説明を行う。 「ガラス組成物の実施例および比較例」

#### - 実施例1~25 および比較例1~4-

表  $1 \sim 3$  に示す組成となるように、ガラス組成物原料を調合し、白金ルツボに入れて加熱(4 時間、1500 ℃)し溶融した。なお、原料としては、 $SiO_2$  には $SiO_3$  には $SiO_4$  には $SiO_4$  には $SiO_5$  には $SiO_4$  には $SiO_5$  には $SiO_5$  には $SiO_5$  には $SiO_6$  を、 $SiO_6$  には $SiO_6$  を、 $SiO_7$  には $SiO_8$  を、 $SiO_8$  には $SiO_8$  にない  $SiO_8$ 

#### - 比誘電率および誘電損失-

まず、得られた板状ガラスを一部切断し研磨して誘電特性評価用試料を作製した。ついで、この試料の両面に金電極を蒸着形成し、インピーダンスアナライザーで比誘電率および誘電損失(誘電正接)を測定した。測定周波 20数は1MHz、1GHz、温度は25℃である。

【0033】-102.5 ポアズ温度-

板状ガラスの一部を溶かし融液の粘度を白金球引き上げ 法により測定し10º.5 ポアズ温度を測定した。

#### -失透温度-

(5)

板状ガラスの一部を297~500μmの粉末としてから白金ポートに入れ温度勾配を有する電気炉に16時間保持したのち空気中で放冷し顕微鏡下で失透出現位置を求めることで測定した。

## 【0034】-繊維化適性-

TiO: にはアナターゼ型TiO: を、ZrO: にはZ 板状ガラスの残部を粉砕し白金ブッシングに入れ、白金rO: を、NbO; にはNbO; の1級試薬を、A 10 ブッシングに直接通電してガラスを溶かし、ブッシング 1O; にはAlO; の1級試薬をそれぞれ用いた。 温度を10<sup>1.5</sup> ボアズ温度に設定しておいて、ブッシン 【0032】 ついで、融液をカーボン板上に流し出し板 グ底部の小穴(ノズル)から引き出し巻き取ってガラス 状に成形しアニール処理し板状ガラスを得た。各実施例 繊維を得るようにした。

【0035】上記データを表1~3に配す。なお、上記 実施例では、板状ガラスにしてから再溶融してガラス繊 維を得たが、最初の融液から直接ガラス繊維を得るよう にしてもよい。同様にガラス繊維を得ることができる。 大量生産の場合は、最初の融液から直接ガラス繊維を得 るようにするのが適当である。

[0036]

【表1】

		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5
粗	S i O2	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0
成	CaO	9.0	9.0	9.0	7.5	9.0
	SrO	6.0	6.0	6.0	7.5	6.0
æ	BaO	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
n!	TiO:	7.8	9.9	9.5	9.5	9.1
%	ZrOz	1.7	2.1	2.0	2.0	1.9
	N b O s/z	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	A 1 O 3/2	2.5	2.0	2.5	2.5	3.0
比	秀電率 1 MHz	10.1	11.2	11.1	11.1	11.0
比	秀電率1 GHz	10.1	11.2	11.1	11.1	11.0
誘t	電損失 1 MHz	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
綉	電掛失 1 GHz	0.27	0.29	0.29	0.29	0.28
1	夜粘度316 ポ ズ温度Tx で	1199	1154	1162	1160	1166
失	透温度Ty C	1085	1054	1063	1065	1060
(Tx	r — Ту) Т	114	100	99	95	106
	<b>战難化適性</b>	良好	良好	良好	良好	良好

【0037】 【表2】

		実施例 6	実施例7			
組	SiO <sub>2</sub>	50.0	48.0			
成	CaO	6.8	9.0			
	SrO	6.8	6.0			
ŧ	BaO	13.4	15.0			
N	TiOz	11.5	9.1			
%	ZrOz	2.5	1.9			
	N b O 5/2	6.0	6.0			
	AIOzz	3.0	5.0			
比	秀電率 1 Milz	11.0	11.0			
比	秀電率 1 GEz	11.0	11.0			
绣	配指失 1 MRz	0.08	0.08			
썘	電損失1GHz	0.28	0.28			
	<b>支粘度316 ポ</b> ズ温度Tx ℃	1164	1160			
失透温度Ty T		1064	1057			
(Tx	— ту <b>)</b> С	100	103			
*	裁維化適性	良好	良好			

[0038] 【表3]

	10					
			比較例1	比較例2	<b>比较到</b> 3	比較例4
	組	SiOz	55.0	50.0	50.0	50.0
	成	CaO	7.5	7.5	7.5	9.0
		SrO	7.5	7.5	7.5	6.0
	Æ	BaO	15.0	15.0	15.0	15.0
	N	T i O 2	9.9	10.7	16.5	11.5
	%	ZrOz	2.1	3.3	3.5	2.5
		N b O 5/2	3.0	6.0		
10		A I O <sub>2/2</sub>	_	-	_	6.0
	比	類率 1 MHz	10.4	11.2	11.3	10.6
	比	秀電率1CHz	10.4	11.2	11.3	10.6
	扶任	L提失!MHz	0.08	0.09	0.10	0.09
	誘!	t損失 1 GHz	0.28	0.28	0.30	0.30
		技粘度316 ポ 〈温度Tx ℃	1175	1152	1147	1176
20	失道	B温度Ty C	1117	1090	1204	1203
	(Tx	– Ту) °С	58	62	57	-27
		<b>数能化適性</b>	町	可	不可	不可

10

【0039】実施例の場合は、比較例1、2に比べて失透温度と10<sup>2.5</sup> ポアズ温度の間の差が大きく、十分な繊維化適性を有するため、容易に繊維化できた。比較例1、2の場合も、なんとか繊維化することは出来るが、30 失透温度と10<sup>2.5</sup> ポアズ温度の間の差が小さく、作業時に失透が発生しないように厳密な温度管理が必要であり作業は容易でなかった。比較例3、4は、NbO<sub>5/2</sub>を含んでおらず、失透温度が10<sup>2.5</sup>ポアズ温度よりも高いため繊維化できなかった。

【0040】なお、実施例の誘電特性は高周波域も含めて良好である。

「プリント回路用基板の実施例および比較例」

-実施例A~Eおよび、比較例A、B-

実施例 2のガラス組成物から得た繊維を用いてガラスク 40 ロスを常法により得た。このガラスクロスは、平織ガラスクロスであって、厚み: $100\mu$ m、繊維径: $7\mu$ m、織密度:25mm当たり、縦60本,横58本であ

【0041】比較のため、下記組成の鉛系ガラス、および、Eガラスを用いたガラスクロスも作製した。 「鉛ガラス」

組成 PbO:41.2モル%、SiO2:55.3モル%、B2O3:2.8モル%、K2O:0.7モル% 比誘電率 1MHz:13.0、1GHz:12.9

50 誘電損失 1 MHz: 0. 09%、1 GHz: 0. 54%

「Eガラス」

組成 SiO<sub>2</sub>:57.9モル%、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:8.7 モル%、B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:7.3モル%、CaO:24.2モル%、MgO:1.6モル%、K<sub>2</sub>O:0.3モル% 比誘電率 1 MHz:6.5、1 GHz:6.5 誘電損失 1 MHz:0.15%、1 GHz:0.28% 一方、PPO樹脂100容量部に150容量部のトリクレンを添加して攪拌しPPO樹脂を完全に溶解させた樹脂ワニスを作製した。

5枚重ね上下に銅箔(厚み17μm)を配して、温度2 50℃、圧力33kg/cm²、10分間の条件で成形 し、両面銅箔張りプリント回路用基板を得た。

【0043】実施例および比較例の基板の比誘電率および誘電損失を測定した。測定結果を表4、5に示す。

12

の体積割合が表4、5に示すようになるように調整し

た。このようにして得られたワニス含浸ガラスクロスを

\*せたあと乾燥した。含浸量はPPO樹脂とガラスクロス

[0044]

【表4】

【0042】ついで、樹脂ワニスをガラスクロス含浸さ\*10

	実施例A	実施例B	実施例C	実施例D	実施例E
ガラスの種類	実施例2	実施例2	実施例 2	実施例2	実施例2
PPO個脂の剤 合 (体積%)	3 5	4 0	5 0	60	7 0
ガラスクロスの 割合 (体積%)	6 5	6 0	5 0	4 0	3 0
比誘電率 1 MHz 比誘電率 1 GHz	6.1 6.1	5.6 5.6	4.8 4.8	4.3 4.3	3.9 3.9
誘電損失 1 MHz 誘電損失 1 GHz	0.10 0.23	0.10 0.22	0.10 0.21	0.09 0.21	0. <b>0</b> 9 0.20

【0045】 【表5】

	比較例A	比較例B
ガラスの種類	鉛ガラス	Eガラス
PPO樹脂の割 合 (体積%)	3 5	3 5
ガラスクロスの 割合(体積%)	6 5	6 5
比誘電率 1 MHz 比誘電率 1 GHz	6.5 6.4	5.0 5.0
誘電損失 1 MHz 誘電損失 1 GHz	0.10 0.51	0.10 0.22

【0046】表4、5にみるように、実施例Aのプリント回路用基板は、鉛ガラスを用いた比較例Aのものに比べて1GHzでの誘電損失が少なく、Eガラスを用いた比較例Bの基板に比べて比誘電率が高く、高周波域用の回路基板として適性を有することがよく分かる。

[0047]

【発明の効果】以上に述べたように、この発明のガラス 組成物は、SiO₂を40~65モル%、CaO, Sr 〇およびBa 〇の少なくともひとつを $20\sim45$  モル %、T1 〇2 およびZr 〇2 の少なくともひとつを $5\sim25$  モル%、Nb 〇 $_{3/2}$  を $0.5\sim15$  モル%、A1 〇 $_{3/2}$  を $0.5\sim15$  モル%それぞれ合み、これらの酸化物の合計量が85 モル%以上の組成であり、高い比誘電率(9 以上)で良好な繊維化適性が確保され、さらには、優れた高周波誘電特性を有し、化学的耐久性にも富み、回路用基板の補強材に適したものとなっている。

30 【0048】この発明の回路用基板は、上記組成のガラス組成物の繊維からなる補強材で誘電特性を高めているため、優れた高周波誘電特性を有し長期信頼性の高い有用な基板となっている。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 請求項3記載の発明にかかるプリント回路用 基板の構成例をあらわす概略断面図である。

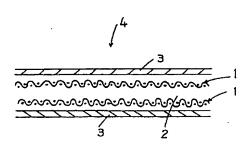
#### 【符号の説明】

- 1 ガラスクロス (補強材)
- 2 樹脂
- 40 3 金属箔
  - 4 プリント回路用基板

特開平4-367537

(8)

[図1]



【手綂補正書】

【提出日】平成3年12月17日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

\*【補正内容】 [0036]

【表1】

【補正方法】変更

		実施例 1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5
粗	SiO:	55.0	50.0	50.0	50.0	50.0
成	CaO	9.0	9.0	9.0	7.5	9.0
	SrO	6.0	6.0	6.0	7.5	6.0
Æ	BaO	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ル	TiO:	7.8	9.9	9.5	9.5	9.1
%	ZrOz	1.7	2.1	2.0	2.0	1.9
	NbOsz	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	A I O <sub>2/2</sub>	2.5	2.0	2.5	2.5	3.0
比記	秀電率 1 MHz	10.1	11.2	11.1	11.1	11.0
比较	秀電率 1 GHz	10.1	11.2	11.1	11.1	11.0
tan	δ (%)1 MHz	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
	<u>δ (%)</u> 1 GHz	0.27	0.29	0.29	0.29	0.28
	支粘度316 ポ <温度Tx ℃	1199	1154	1162	1160	1166
失道	B温度Ty ℃	1085	1054	1063	1065	1060
(Tx	— ту) °С	114	100	99	95	106
<b>*</b>	機能化適性	良好	良好	良好	良好	良好

【手続補正2】

【表2】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】 0037

【補正方法】変更

【補正内容】

[0037]

## (9)

実施例6 実施例7 組 SiOz 50.0 48.0 成 CaO 6.8 9.0 SrO 6.8 δ.0 ₹ BaO 13.4 15.0 ル Ti.Oz 11.5 9.1 % ZrOz 2.5 1.9 N b O 5/2 6.0 6.0 5.0 A 1 03/2 3.0 比誘電率1Mb 11.0 11.0 比誘電率1Gkz 11.0 11.0 tan & (%) 1 MHz 0.08 0.08 tan & (%)1 GHz 0.28 0.28 融液粘度316 ポ 1164 1160 アズ温度Tx C 失透温度Ty C 1064 1057 (Tx − Ty) T 100 103 挺雑化適性 良好 良好

【手統補正3】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0038 【補正方法】変更 【補正内容】 【0038】 【表3】

		比較例1	比較例2	比較例3	比较例 4
組	S i O:	55.0	50.0	50.0	50.0
成	CaO	7.5	7.5	7.5	9.0
	SrO	7.5	7.5	7.5	6.0
Æ	ВаО	15.0	15.0	15.0	15.0
n	T i.O2	9.9	10.7	16.5	11.5
96	ZrOz	2.1	3.3	3.5	2.5
	N b O 5/2	3.0	6.0	_	_
	A 1 O 2/2	_	-	_	6.0
比認	表本 1 MHz	10.4	11.2	11.3	10.6
比誘電率 I GHz		10.4	11.2	11.3	10.6
tan	<u>σ (%)</u> 1 MHz	0.08	0.09	0.10	0.09
tan & (X) 1 GHz		0.28	0.28	0.30	0.30
	*粘度316 ポ *温度Tx で	1175	1152	1147	1176
失透	温度Ty で	1117	1090	1204	1203
(Tx	– ту) °С	58	62	-57	-27
郌	維化透性	च	可	不可	不可

(10)

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0044 【補正方法】変更 \*【補正内容】 【0044】 【表4】

実施例A 実施例B 実施例C 実施例D 実施例 E ガラスの種類 実施例 2 実施例2 実施例2 実施例2 実施例2 PPO樹脂の割 合 (体積%) 3 5 40 50 60 7 0 ガラスクロスの. 40 3 0 割合 (体積%) 6 5 60 50 比特電率1MEz 比誘電率1GEz 4.8 4.8 3.9 3.9 taa 8 (2) 1 MHz 0.10 0.22 0.09 0.20 0.10 0.09 0.10 tan & (%)1 GHz

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0045 【補正方法】変更 【補正内容】 [0045] 【表5】

	比較例A	比較例B
ガラスの種類	鉛ガラス	Eガラス
PPO樹脂の割合 (体積%)	3 5	3 5
ガラスクロスの 割合 (体積%)	6 5	6 5
比誘電率1Mbz 比誘電率1Gbz	6.5 6.4	5.0 5.0
tan 6 (1) 1 MHz tan 6 (1) 1 GHz	0.10 0.51	0.10 0.22

【手続補正書】

【提出日】平成4年2月8日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】高比誘電率のガラス組成物としては、Pb Oを多量に含有する鉛系ガラス組成物がある。例えば、PbO:72 重量%、S1O2:26 重量%、B2O 3:1.5 重量%、K2O:0.5 重量%の組成の鉛系ガラス組成物は、13.0 の比誘電率を有する。しかし、鉛系ガラス組成物の場合、繊維化(直径 $7\sim9~\mu$  m)が難しいという問題がある。ガラス溶融時にPbO

の蒸発が激しくて不均質になって紡糸工程で糸切れが多発するのである。また、鉛系ガラス組成物の場合、補強として非常に適切なガラスクロス化が困難であるという問題がある。ガラスクロスの製造の場合には、一次パインダーを除去するための熱処理工程があるが、鉛系ガラス組成物は歪み点が低く劣化し易いため十分な処理を施すことが難しい。一次パインダーの除去処理が十分でないガラスクロスは基板の長期信頼低下の原因となる。それに、鉛系ガラス組成物の場合、鉛が有毒であるため取扱が容易でないという問題もあるし、100MHz以上の高周波域での誘電損失(tanδ)が大きいという問題もある。

【手続補正2】

特開平4-367537

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0016 【補正方法】変更 【補正内容】 【0016】① 比誘電率(1MHz、25℃)9以上 の高誘電率である。② 誘電損失(1MHz、25℃) 即ち t a n δ 0.6%以下の低損失である。② 100 MH z 以上の高周波域でも、上配比誘電率および誘電損失の変化が僅かで、優れた高周波誘電特性である。④ 科学的耐久性(耐酸性、耐アルカリ性、耐水性)に富む

#### フロントページの続き

(72) 発明者 中 淳

滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号日本電気 硝子株式会社内 (72)発明者 山本 茂

滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号日本電気

硝子株式会社内

(72)発明者 小久保 正

京都府長岡京市梅ケ丘2丁目50番地